

§9.2 正态总体的参数检验

● 关于 σ^2 的检验 (μ 未知)

(1) σ^2 的双边检验 (μ 未知)

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, 需检验:

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2; \quad H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

给定显著性水平 α 与样本值 (x_1, x_2, \dots, x_n)
构造统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 ; \quad H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

拒绝域的推导

形式:

若 $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 成立, 则样本均值 s^2 不能偏离 σ_0^2

太多, 即 $\frac{s^2}{\sigma_0^2}$ 不能非常大或者非常小

$\frac{s^2}{\sigma_0^2}$ 非常大时, 说明样本数据不支持原假设

$\sigma^2 = \sigma_0^2$, 而是支持被择假设 $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$

$\frac{S^2}{\sigma_0^2}$ 非常小时, 说明样本数据不支持原假设
 $\sigma^2 = \sigma_0^2$, 而是支持被择假设 $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 ; \quad H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

形式为:

$$\frac{S^2}{\sigma_0^2} > ? \quad \text{或} \quad \frac{S^2}{\sigma_0^2} < ?$$

显著性水平为 α , 即 $\frac{S^2}{\sigma_0^2}$ 非常大或者非常小
的标准为: $\frac{S^2}{\sigma_0^2}$ 非常大或者非常小到其发生的
概率只有 α (0.05或0.01)

因为统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

$$P_{H_0} \left\{ \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{ 或 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\} \\ = \alpha$$

故拒绝域

$$\left\{ S^2 \mid \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{ 或 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\}$$

(1) σ^2 的右边检验 (μ 未知)

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 ; \quad H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$$

(1) σ^2 的左边检验 (μ 未知)

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 ; \quad H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi^2_{\alpha}(n-1)$$

σ^2 的检验 (μ 未知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ $\sim \chi^2(n-1)$ $(\mu \text{ 未知})$	$\chi^2 \leq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 \leq \chi_{\alpha}^2(n-1)$

● 关于 σ^2 的检验 (μ 已知)

(1) σ^2 的双边检验 (μ 已知)

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 已知, 需检验:

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 ; \quad H_1 : \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

给定显著性水平 α 与样本值 (x_1, x_2, \dots, x_n)
构造统计量

$$\chi^2 = \frac{1}{\sigma_0^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \sim \chi^2(n)$$

故拒绝域

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n) \quad \text{或} \quad \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \geq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n)$$

(1) σ^2 的右边检验 (μ 已知)

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 ; \quad H_1 : \sigma^2 > \sigma_0^2$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \geq \chi^2_{1-\alpha}(n)$$

(1) σ^2 的左边检验 (μ 已知)

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma_0^2 ; \quad H_1 : \sigma^2 < \sigma_0^2$$

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \leq \chi^2_{\alpha}(n)$$

σ^2 的检验(μ 已知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量及其在 H_0 为真时的分布	拒绝域
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2$ $\sim \chi^2(n)$ $(\mu \text{ 已知})$	$\chi^2 \leq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 或 $\chi^2 \geq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$		$\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n)$
$\sigma^2 = \sigma_0^2$ $\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$		$\chi^2 \leq \chi_{\alpha}^2(n)$

例1: 某厂生产螺钉，生产一直比较稳定，长期以来，螺钉的直径服从方差为 $\sigma^2=0.0002(\text{cm}^2)$ 的正态分布。今从产品中随机抽取10只进行测量，得螺钉直径的数据(单位：cm)如下：

1.19	1.21	1.21	1.18	1.17
1.20	1.20	1.17	1.19	1.18

问：($\alpha = 0.05$)

(1)是否可以认为螺钉直径的方差为0.0002

(2)是否可以认为螺钉直径的方差大于0.0002

(1) μ 未知

$$H_0 : \sigma^2 = 0.0002; \quad H_1 : \sigma^2 \neq 0.0002$$

$$\text{拒绝域: } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \text{ 或 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$$

$$\text{查表知: } \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = \chi^2_{\frac{0.05}{2}}(10-1) = 2.7$$

$$\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) = \chi^2_{1-\frac{0.05}{2}}(10-1) = 19.0$$

$$\text{故拒绝域: } \chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \in (0, 2.7) \cup (19.0, \infty)$$

$$\text{而由观测值知: } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 0.00022$$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = 10 \quad \text{故接受}$$

(2) μ 未知

$$H_0 : \sigma^2 = 0.0002; \quad H_1 : \sigma^2 > 0.0002$$

拒绝域:
$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \geq \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$$

查表知: $\chi^2_{1-\alpha}(n-1) = \chi^2_{1-0.05}(10-1) = 16.9$

故拒绝域: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \in (16.9, \infty)$

而由观测值知: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 0.00022$

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = 10$$

故接受

例2 某汽车配件厂在新工艺下对加工好的25个活塞的直径进行测量,得样本方差 $s^2=0.00066$. 已知老工艺生产的活塞直径的方差为0.00040. 问改革后活塞直径的方差是否大于改革前?

解 设测量值 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $\sigma^2 = 0.00040$

需考察改革后活塞直径的方差是否大于改革前的方差? 故待检验假设可设为:

$$H_0: \sigma^2 = 0.00040 ; H_1: \sigma^2 > 0.00040.$$

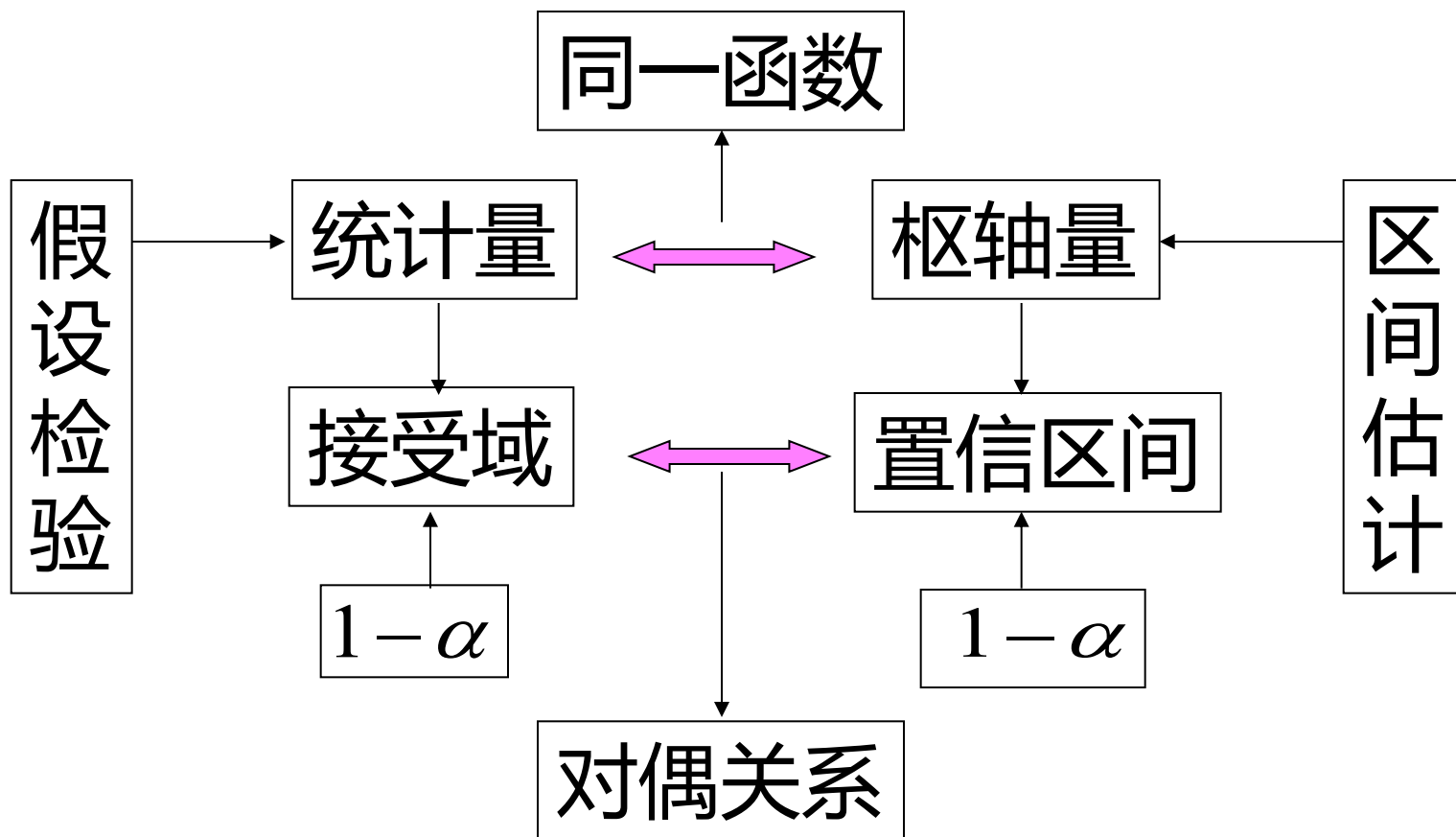
取统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

拒绝域： $\chi^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(n-1) = \chi_{1-0.05}^2(24) = 36.415$

现 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} = \frac{(25-1) \times 0.00066}{0.00040} = 39.6 > 36.415$

落在拒绝域内, 故拒绝 H_0 . 即改革后的方差显著大于改革前的方差.

● 假设检验与区间估计的联系



例5 新设计的某种化学天平，其测量的误差服从正态分布，现要求 99.7% 的测量误差不超过 0.1mg, 即要求 $3\sigma \leq 0.1$ 。现拿它与标准天平相比，得10个误差数据，其样本方差 $s^2 = 0.0009$. 试问在 $\alpha = 0.05$ 的水平上能否认为满足设计要求？

现要求 99.7% 的测量误差不超过 0.1mg, 即要求 $3\sigma \leq 0.1$ 。

注： 99.7% 的测量误差不超过 0.1mg,

$$\longleftrightarrow P\{|X - \mu| < 0.1\} = 99.7\%$$

$$\longleftrightarrow P\{|X - \mu| > 0.1\} = 0.3\%$$

$$\longleftrightarrow P\left\{\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| > \frac{0.1}{\sigma}\right\} = 0.3\%$$

$$\longleftrightarrow P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} < -\frac{0.1}{\sigma} \text{ 或 } \frac{X - \mu}{\sigma} > \frac{0.1}{\sigma}\right\} = 0.3\%$$

$$\longleftrightarrow P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} < -\frac{0.1}{\sigma}\right\} = 0.15\% = 0.0015$$

$$\longleftrightarrow -\frac{0.1}{\sigma} = z_{0.0015} = -2.97 \approx -3$$

$$\longleftrightarrow 3\sigma \leq 0.1$$

解一 $H_0: \sigma \leq 1/30$; $H_1: \sigma \geq 1/30$

μ 未知, 故选检验统计量 $\chi^2 = \frac{9S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(9)$

拒绝域: $\chi^2 = \frac{9S^2}{1/900} > \chi_{1-0.05}^2(9) = 16.919$

现 $\chi^2 = \frac{9S^2}{1/900} = 7.29 < 16.919$ 落在拒绝域外

故接受原假设, 即认为满足设计要求.

解二 σ^2 的单侧置信区间为

$$(0, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}) = (0, \frac{0.0081}{3.325}) = (0, 0.0024)$$

H_0 中, $\sigma_0^2 = \frac{1}{900} = 0.0011 < 0.0024$ 则 H_0 成立

从而接受原假设, 即认为满足设计要求.

● 样本容量的选取

虽然当样本容量 n 固定时, 我们不能同时控制犯两类错误的概率, 但可以适当选取 n 的值, 使犯取伪错误的概率 β 控制在预先给定的限度内.